

# INTERNATIONAL STANDARD

## NORME INTERNATIONALE



---

**Fibre-optic communication subsystem test procedures –  
Part 4-2: Installed cable plant – Single-mode attenuation and optical return  
loss measurement**

**Procédures d'essai des sous-systèmes de télécommunication à  
fibres optiques –  
Partie 4-2: Installations câblées – Mesure de l'affaiblissement de réflexion  
optique et de l'affaiblissement des fibres unimodales**

INTERNATIONAL  
ELECTROTECHNICAL  
COMMISSION

COMMISSION  
ELECTROTECHNIQUE  
INTERNATIONALE

PRICE CODE **XC**  
CODE PRIX

---

ICS 33.180.01

ISBN 978-2-8322-1665-1

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.  
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

## CONTENTS

FOREWORD.....	7
INTRODUCTION.....	9
1 Scope.....	10
2 Normative references .....	10
3 Terms, definitions, graphical symbols and abbreviations.....	11
3.1 Terms and definitions.....	11
3.2 Graphical symbols .....	13
3.3 Abbreviations .....	14
4 Measurement methods .....	15
4.1 General.....	15
4.2 Cabling configurations and applicable test methods .....	16
4.2.1 Cabling configurations and applicable test methods for attenuation measurements.....	16
4.2.2 Cabling configurations and applicable test methods for optical return loss measurements.....	18
4.3 Overview of uncertainties .....	18
4.3.1 General .....	18
4.3.2 Test cords .....	18
4.3.3 Reflections from other interfaces .....	18
4.3.4 Optical source .....	18
4.3.5 Output power reference .....	19
4.3.6 Received power reference .....	19
4.3.7 Mode field diameter variation.....	19
4.3.8 Bi-directional measurements.....	19
5 Apparatus.....	19
5.1 General.....	19
5.2 Light source .....	19
5.2.1 Stability .....	19
5.2.2 Spectral characteristics .....	20
5.2.3 Launch cord.....	20
5.3 Receive or tail cord.....	20
5.4 Substitution cord.....	21
5.5 Power meter – LSPM methods only.....	21
5.6 OTDR apparatus.....	21
5.7 Return loss test set.....	22
5.8 Connector end-face cleaning and inspection equipment.....	22
5.9 Adapters .....	22
6 Procedures.....	22
6.1 General.....	22
6.2 Common procedures.....	23
6.2.1 Care of the test cords .....	23
6.2.2 Make reference measurements (LSPM and OCWR methods only) .....	23
6.2.3 Inspect and clean the ends of the fibres in the cabling .....	23
6.2.4 Make the measurements.....	23
6.2.5 Make the calculations .....	23
6.3 Calibration .....	23

6.4	Safety .....	24
7	Calculations.....	24
8	Documentation .....	24
8.1	Information for each test .....	24
8.2	Information to be made available .....	24
Annex A	(normative) One-cord reference method.....	25
A.1	Applicability of test method .....	25
A.2	Apparatus .....	25
A.3	Procedure .....	25
A.4	Calculation.....	26
A.5	Components of reported attenuation .....	26
Annex B	(normative) Three-cord reference method .....	27
B.1	Applicability of test method .....	27
B.2	Apparatus .....	27
B.3	Procedure .....	27
B.4	Calculations .....	28
B.5	Components of reported attenuation .....	28
Annex C	(normative) Two-cord reference method .....	29
C.1	Applicability of test method .....	29
C.2	Apparatus .....	29
C.3	Procedure .....	29
C.4	Calculations .....	31
C.5	Components of reported attenuation .....	31
Annex D	(normative) Optical time domain reflectometer.....	32
D.1	Applicability of test method .....	32
D.2	Apparatus .....	32
D.2.1	General .....	32
D.2.2	OTDR .....	32
D.2.3	Test cords .....	32
D.3	Procedure (test method) .....	33
D.4	Calculation of attenuation .....	34
D.4.1	General .....	34
D.4.2	Connection location .....	34
D.4.3	Definition of the power levels $F_1$ and $F_2$ .....	35
D.4.4	Alternative calculation.....	36
D.5	Calculation of optical return loss .....	37
D.6	Calculation of reflectance for discrete components .....	39
D.7	OTDR uncertainties .....	40
Annex E	(normative) Continuous wave optical return loss measurement – Method A .....	41
E.1	Applicability of test method .....	41
E.2	Apparatus .....	41
E.2.1	General .....	41
E.2.2	Light source.....	41
E.2.3	Branching device or coupler .....	41
E.2.4	Power meters .....	42
E.2.5	Connector interface .....	42
E.2.6	Low reflection termination.....	42
E.3	Procedure .....	42

E.3.1	Test set characterization.....	42
E.3.2	Measurement procedure.....	44
E.3.3	Calculations.....	44
E.3.4	Measurement uncertainty.....	45
Annex F (normative)	Continuous wave optical return loss measurement – Method B.....	46
F.1	Applicability of test method.....	46
F.2	Apparatus.....	46
F.2.1	General requirements.....	46
F.2.2	Known reflectance termination.....	46
F.3	Procedure.....	46
F.3.1	Set-up characterization.....	46
F.3.2	Measurement procedure.....	47
F.3.3	Calculation.....	48
F.3.4	Measurement uncertainty.....	48
Annex G (informative)	Measurement uncertainty examples.....	49
G.1	Reduction of uncertainty by using reference grade terminations and related issues.....	49
G.1.1	Motivations for using reference grade terminations on test cords.....	49
G.1.2	Adjusting acceptance limits to allow for different expected losses when using reference grade and standard grade connectors.....	49
G.2	Estimation of the measurement uncertainties.....	51
G.2.1	Measurement uncertainty.....	51
G.2.2	Uncertainty due to the instrument.....	51
G.2.3	Uncertainty due to the source.....	51
G.2.4	Uncertainty due to the device under test.....	52
G.2.5	Example of uncertainty accumulation using a single power meter.....	53
G.2.6	Example of uncertainty accumulation using two power meters.....	54
Annex H (informative)	OTDR configuration information.....	55
H.1	Introductory remarks.....	55
H.2	Fundamental parameters that define the operational capability of an OTDR.....	56
H.2.1	Dynamic range.....	56
H.2.2	Pulse width.....	56
H.2.3	Averaging time.....	56
H.2.4	Dead zone.....	56
H.3	Other parameters.....	56
H.3.1	Index of refraction.....	56
H.3.2	Measurement range.....	57
H.3.3	Distance sampling.....	57
H.4	Other measurement configurations.....	57
H.4.1	General.....	57
H.4.2	Macro bend attenuation measurement.....	57
H.4.3	Splice attenuation measurement.....	58
H.4.4	Measurement with high reflection connectors or short length cabling.....	58
H.4.5	Ghost.....	60
H.5	More on the measurement method.....	61
H.6	Bidirectional measurement.....	62
H.7	OTDR bi-directional trace analysis.....	63
H.8	Non recommended practices.....	64
H.8.1	Measurement without tail cord.....	64

H.8.2	Cursor measurement .....	64
Annex I (informative)	Test cord attenuation verification .....	65
I.1	Introductory remarks .....	65
I.2	Apparatus .....	65
I.3	Procedure .....	65
I.3.1	General .....	65
I.3.2	Test cord verification for the one-cord and two-cord reference test methods when using non-pinned/unpinned and non-plug/socket style connectors .....	66
I.3.3	Test cord verification for the one-cord and two-cord reference test methods using pinned/unpinned or plug/socket style connectors .....	67
I.3.4	Test cord verification for the three-cord reference test method using non-pinned/unpinned and non-plug/socket style connectors .....	68
I.3.5	Test cord verification for the three-cord reference test method using pinned/unpinned or plug/socket style connectors .....	70
Annex J (informative)	Spectral attenuation measurement .....	72
J.1	Applicability of test method .....	72
J.2	Apparatus .....	72
J.2.1	Broadband light source .....	72
J.2.2	Optical spectrum analyser .....	72
J.3	Procedure .....	72
J.3.1	Reference scan .....	72
J.3.2	Measurement scan .....	73
J.4	Calculations .....	73
Bibliography	.....	74
Figure 1	– Connector symbols .....	13
Figure 2	– Symbol for cabling under test .....	14
Figure 3	– Configuration A – Start and end of measured losses in reference test method .....	16
Figure 4	– Configuration B – Start and end of measured losses in reference test method .....	17
Figure 5	– Configuration C – Start and end of measured losses in reference test method .....	17
Figure 6	– Typical OTDR schematic .....	21
Figure 7	– Return loss test set illustration .....	22
Figure A.1	– One-cord reference measurement .....	26
Figure A.2	– One-cord test measurement .....	26
Figure B.1	– Three-cord reference measurement .....	27
Figure B.2	– Three-cord test measurement .....	28
Figure C.1	– Two-cord reference measurement .....	30
Figure C.2	– Two-cord test measurement .....	30
Figure C.3	– Two-cord test measurement for plug-socket style connectors .....	30
Figure D.1	– Test measurement for method D .....	34
Figure D.2	– Location of the cabling under test ports .....	35
Figure D.3	– Graphic construction of $F_1$ and $F_2$ .....	36
Figure D.4	– Graphic construction of $F_1$ , $F_{11}$ , $F_{21}$ and $F_2$ .....	37

Figure D.5 – Graphic representation of OTDR ORL measurement.....	38
Figure D.6 – Graphic representation of reflectance measurement .....	39
Figure E.1 – Return loss test set illustration.....	41
Figure E.2 – Measurement of the system internal attenuation $P_{ref2}$ .....	43
Figure E.3 – Measurement of the system internal attenuation $P_{ref1}$ .....	43
Figure E.4 – Measurement of the system reflected power $P_{rs}$ .....	43
Figure E.5 – Measurement of the input power $P_{in}$ .....	44
Figure E.6 – Measurement of the reflected power .....	44
Figure F.1 – Return loss test set illustration .....	46
Figure F.2 – Measurement of $P_{rs}$ with reflections suppressed .....	47
Figure F.3 – Measurement of $P_{ref}$ with reference reflector .....	47
Figure F.4 – Measurement of the system reflected power $P_{rs}$ .....	47
Figure F.5 – Measurement of the reflected power .....	48
Figure H.1 – Splice and macro bend attenuation measurement.....	58
Figure H.2 – Attenuation measurement with high reflection connectors .....	59
Figure H.3 – Attenuation measurement of a short length cabling.....	60
Figure H.4 – OTDR trace with ghost.....	61
Figure H.5 – Cursor positioning.....	62
Figure H.6 – Bidirectional OTDR trace display .....	63
Figure H.7 – Bi-directional OTDR trace loss analysis .....	63
Figure I.1 – Obtaining reference power level $P_0$ .....	66
Figure I.2 – Obtaining power level $P_1$ .....	67
Figure I.3 – Obtaining reference power level $P_0$ .....	67
Figure I.4 – Obtaining power level $P_1$ .....	67
Figure I.5 – Obtaining reference power level $P_0$ .....	68
Figure I.6 – Obtaining power level.....	68
Figure I.7 – Obtaining reference power level $P_0$ .....	69
Figure I.8 – Obtaining power level $P_1$ .....	69
Figure I.9 – Obtaining power level $P_6$ .....	70
Figure I.10 – Obtaining reference power level $P_0$ .....	70
Figure I.11 – Obtaining power level $P_1$ .....	71
Figure J.1 – Result of spectral attenuation measurement .....	73
Table 1 – Cabling configurations.....	16
Table 2 – Test methods and configurations.....	17
Table D.1 – Typical launch and tail cord lengths .....	33
Table G.1 – Expected loss for examples (see NOTE 1).....	49
Table G.2 – Example of uncertainty accumulation using a single power meter .....	53
Table G.3 – Example of uncertainty accumulation using two power meters .....	54
Table H.1 – Example of effective group index of refraction values.....	57

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**FIBRE-OPTIC COMMUNICATION SUBSYSTEM TEST PROCEDURES –****Part 4-2: Installed cable plant –  
Single-mode attenuation and optical return loss measurement**

## FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61280-4-2 has been prepared by subcommittee SC86C: Fibre optic systems and active devices, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

This second edition cancels and replaces the first edition, published in 1999, and constitutes a technical revision.

The main changes with respect to the previous edition are listed below:

- revision of optical time-domain reflectometer (OTDR) measurements;
- addition of optical return loss (ORL) measurements;
- addition of informative annexes on measurement uncertainties, OTDR configuration, test cord attenuation verification and spectral attenuation measurement.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
86C/1238/FDIS	86C/1261/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 61280 series, published under the general title *Fibre-optic communication subsystem test procedures*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

**IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.**

## INTRODUCTION

This second edition of IEC 61280-4-2 for testing single-mode cable plant follows on from the second edition of IEC 61280-4-1, dealing with multimode cable plants.

Cabling design standards such as ISO/IEC 11801 for commercial premises, ISO/IEC 24702 for industrial premises, ISO/IEC 24764 for data centres and ISO/IEC 15018 for residential cabling contain specifications for this type of cabling. These standards support cabling lengths of up to 2 km for commercial premises and data centres and up to 10 km for industrial premises. ISO/IEC 14763-3, which supports these design standards, makes reference to the test methods of this standard.

Various recommendations from ITU-T have requirements for longer distance applications including short haul (40 km), long haul (80 km) and ultra long haul (160 km). The testing of cable plant for these is covered in ITU-T Recommendation G.650.3, which makes reference to the test methods of this standard.

## **FIBRE-OPTIC COMMUNICATION SUBSYSTEM TEST PROCEDURES –**

### **Part 4-2: Installed cable plant – Single-mode attenuation and optical return loss measurement**

#### **1 Scope**

This part of IEC 61280 is applicable to the measurement of attenuation and optical return loss of installed optical fibre cable plant using single-mode fibre. This cable plant can include single-mode optical fibres, connectors, adapters, splices and other passive devices. The cabling may be installed in a variety of environments including residential, commercial, industrial and data centre premises, as well as outside plant environments.

This standard may be applied to all single-mode fibre types including those designated by IEC 60793-2-50 as Class B fibres.

The principles of this standard may be applied to cable plants containing branching devices (splitters) and at specific wavelength ranges in situations where passive wavelength selective components are deployed, such as WDMs, CWDM and DWDM devices.

This standard is not intended to apply to cable plant that includes active devices such as fibre amplifiers or dynamic channel equalizers.

#### **2 Normative references**

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60793-2-50, *Optical fibres – Part 2-50: Product specifications – Sectional specification for class B single-mode fibres*

IEC 60825-2, *Safety of laser products – Part 2: Safety of optical fibre communication systems (OFCS)*

IEC 60874-14-2, *Connectors for optical fibres and cables – Part 14-2: Detail specification for fibre optic connector type SC-PC tuned terminated to single-mode fibre type B1*

IEC 61300-3-6, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 3-6: Examinations and measurements – Return loss*

IEC 61300-3-35, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 3-35: Examinations and measurements – Fibre optic cylindrical connector endface visual inspection*

IEC 61315, *Calibration of fibre-optic power meters*

IEC 61746-1:2009, *Calibration of optical time-domain reflectometers (OTDR) – Part 1: OTDR for single-mode fibres*

IEC TR 62627-01, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Fibre optic connector cleaning methods*

## SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	82
INTRODUCTION.....	84
1 Domaine d'application .....	85
2 Références normatives .....	85
3 Termes, définitions, symboles graphiques et abréviations.....	86
3.1 Termes et définitions .....	86
3.2 Symboles graphiques.....	88
3.3 Abréviations.....	90
4 Méthodes de mesure .....	90
4.1 Généralités .....	90
4.2 Configurations de câblage et méthodes d'essai applicables .....	92
4.2.1 Configurations de câblage et méthodes d'essai applicables pour les mesures de l'affaiblissement.....	92
4.2.2 Configurations de câblage et méthodes d'essai applicables pour les mesures de l'affaiblissement de réflexion optique .....	94
4.3 Vue d'ensemble des incertitudes.....	94
4.3.1 Généralités.....	94
4.3.2 Cordons d'essai.....	94
4.3.3 Réflexions sur d'autres interfaces .....	94
4.3.4 Source optique .....	95
4.3.5 Référence de puissance de sortie.....	95
4.3.6 Référence de puissance reçue.....	95
4.3.7 Variation du diamètre du champ de mode .....	95
4.3.8 Mesures bidirectionnelles .....	95
5 Appareillage .....	95
5.1 Généralités .....	95
5.2 Source de rayonnement lumineux .....	96
5.2.1 Stabilité .....	96
5.2.2 Caractéristiques spectrales.....	96
5.2.3 Cordon d'injection.....	96
5.3 Cordon de réception ou de fin .....	97
5.4 Cordon de remplacement.....	97
5.5 Appareil de mesure de la puissance – Méthodes LSPM seulement .....	97
5.6 Appareillage de l'OTDR .....	97
5.7 Montage d'essai pour l'affaiblissement de réflexion.....	98
5.8 Equipement de nettoyage et d'examen de l'extrémité des connecteurs .....	99
5.9 Raccords .....	99
6 Procédures.....	99
6.1 Généralités .....	99
6.2 Procédures courantes.....	100
6.2.1 Précautions relatives aux cordons d'essai.....	100
6.2.2 Effectuer des mesures de référence (méthodes LSPM et OCWR seulement) .....	100
6.2.3 Vérifier et nettoyer les extrémités des fibres du câblage .....	100
6.2.4 Effectuer les mesures .....	100
6.2.5 Effectuer les calculs .....	100

6.3	Étalonnage .....	101
6.4	Sécurité .....	101
7	Calculs .....	101
8	Documentation .....	101
8.1	Informations pour chaque essai .....	101
8.2	Informations devant être disponibles .....	101
Annexe A (normative) Méthode de référence par cordon unique .....		102
A.1	Applicabilité de la méthode d'essai .....	102
A.2	Appareillage.....	102
A.3	Procédure .....	102
A.4	Calcul .....	103
A.5	Composantes de l'affaiblissement indiqué.....	104
Annexe B (normative) Méthode de référence à trois cordons .....		105
B.1	Applicabilité de la méthode d'essai .....	105
B.2	Appareillage.....	105
B.3	Procédure .....	105
B.4	Calculs .....	106
B.5	Composantes de l'affaiblissement indiqué.....	107
Annexe C (normative) Méthode de référence à deux cordons .....		108
C.1	Applicabilité de la méthode d'essai .....	108
C.2	Appareillage.....	108
C.3	Procédure .....	108
C.4	Calculs .....	110
C.5	Composantes de l'affaiblissement indiqué.....	110
Annexe D (normative) Réflectomètre optique dans le domaine temporel .....		111
D.1	Applicabilité de la méthode d'essai .....	111
D.2	Appareillage.....	111
D.2.1	Généralités .....	111
D.2.2	OTDR .....	111
D.2.3	Cordons d'essai.....	111
D.3	Procédure (méthode d'essai) .....	112
D.4	Calcul de l'affaiblissement .....	113
D.4.1	Généralités .....	113
D.4.2	Emplacement des connexions.....	113
D.4.3	Définition des niveaux de puissance $F_1$ et $F_2$ .....	114
D.4.4	Calcul alternatif .....	115
D.5	Calcul de l'affaiblissement de réflexion optique .....	116
D.6	Calcul de la réflectance pour des composants discrets .....	118
D.7	Incertitudes de l'OTDR.....	119
Annexe E (normative) Mesure de l'affaiblissement de réflexion optique à ondes entretenues – Méthode A.....		120
E.1	Applicabilité de la méthode d'essai .....	120
E.2	Appareillage.....	120
E.2.1	Généralités .....	120
E.2.2	Source de rayonnement lumineux.....	121
E.2.3	Dispositif de couplage ou coupleur .....	121
E.2.4	Appareil de mesure de puissance .....	121
E.2.5	Interface de connecteur .....	121

E.2.6	Terminaison basse réflexion .....	121
E.3	Procédure .....	122
E.3.1	Caractérisation du montage d'essai .....	122
E.3.2	Procédure de mesure .....	124
E.3.3	Calculs .....	125
E.3.4	Incertitude de mesure .....	125
Annexe F (normative) Mesure de l'affaiblissement de réflexion optique à ondes entretenues – Méthode B .....		126
F.1	Applicabilité de la méthode d'essai .....	126
F.2	Appareillage .....	126
F.2.1	Exigences générales .....	126
F.2.2	Terminaison de réflectance connue .....	127
F.3	Procédure .....	127
F.3.1	Caractérisation du montage .....	127
F.3.2	Procédure de mesure .....	128
F.3.3	Calcul .....	129
F.3.4	Incertitude de mesure .....	129
Annexe G (informative) Exemples d'incertitudes de mesure .....		130
G.1	Réduction des incertitudes à l'aide de terminaison de classe référence et problèmes associés .....	130
G.1.1	Motivations sur l'utilisation de terminaisons de classe référence sur des cordons d'essai .....	130
G.1.2	Ajustement des limites d'acceptation pour tenir compte de différentes pertes attendues lors de l'utilisation de connecteurs de classe référence et de classe normalisée .....	131
G.2	Estimation des incertitudes de mesure .....	132
G.2.1	Incertitude de mesure .....	132
G.2.2	Incertitude due à l'instrument .....	132
G.2.3	Incertitude due à la source .....	133
G.2.4	Incertitude due au dispositif en essai .....	133
G.2.5	Exemple d'accumulation d'incertitudes utilisant un seul appareil de mesure de puissance .....	134
G.2.6	Exemple d'accumulation d'incertitudes utilisant deux appareils de mesure de la puissance .....	136
Annexe H (informative) Informations de configuration de l'OTDR .....		137
H.1	Remarques introductives .....	137
H.2	Paramètres fondamentaux qui définissent la capacité fonctionnelle d'un OTDR .....	138
H.2.1	Plage dynamique .....	138
H.2.2	Largeur d'impulsion .....	138
H.2.3	Temps pour effectuer la moyenne .....	138
H.2.4	Zone morte .....	138
H.3	Autres paramètres .....	139
H.3.1	Indice de réfraction .....	139
H.3.2	Plage de mesure .....	139
H.3.3	Échantillonnage de la distance .....	139
H.4	Autres configurations de mesure .....	139
H.4.1	Généralités .....	139
H.4.2	Mesure de l'affaiblissement dû aux macro-courbures .....	139
H.4.3	Mesure de l'affaiblissement d'épissures .....	140

H.4.4	Mesure avec des connecteurs à forte réflexion ou un câblage de courte longueur .....	140
H.4.5	Fantôme .....	142
H.5	Plus d'informations sur la méthode de mesure .....	143
H.6	Mesure bidirectionnelle .....	144
H.7	Analyse de la trace d'un OTDR bidirectionnel .....	145
H.8	Pratiques non recommandées .....	146
H.8.1	Mesure sans cordon de fin .....	146
H.8.2	Mesure de curseur .....	146
Annexe I (informative)	Vérification de l'affaiblissement d'un cordon d'essai .....	147
I.1	Remarques introductives .....	147
I.2	Appareillage .....	147
I.3	Procédure .....	147
I.3.1	Généralités .....	147
I.3.2	Vérification des cordons d'essai pour les méthodes d'essai de référence à cordon unique et à deux cordons en utilisant des connexions de type pas broché/non broché et qui ne sont pas de type fiche/embase .....	148
I.3.3	Vérification des cordons d'essai pour les méthodes d'essai de référence à cordon unique et à deux cordons en utilisant des connexions de type broché/non broché ou de type fiche/embase .....	149
I.3.4	Vérification des cordons d'essai pour la méthode d'essai de référence à trois cordons en utilisant des connecteurs de type non brochés/non brochés et sans connexion de type fiche/embase .....	151
I.3.5	Vérification des cordons d'essai pour la méthode d'essai de référence à trois cordons en utilisant des connecteurs de type broché/non broché ou avec connexion de type fiche/embase .....	152
Annexe J (informative)	Mesure de l'affaiblissement spectral .....	154
J.1	Applicabilité de la méthode d'essai .....	154
J.2	Appareillage .....	154
J.2.1	Source de lumière à large bande .....	154
J.2.2	Analyseur de spectre optique .....	154
J.3	Procédure .....	155
J.3.1	Balayage de référence .....	155
J.3.2	Balayage de mesure .....	155
J.4	Calculs .....	155
Bibliographie	.....	156
Figure 1	– Symboles des connecteurs .....	89
Figure 2	– Symbole d'un câblage en essai .....	89
Figure 3	– Configuration A – Début et fin de pertes mesurées dans la méthode d'essai de référence .....	92
Figure 4	– Configuration B – Début et fin de pertes mesurées dans la méthode d'essai de référence .....	93
Figure 5	– Configuration C – Début et fin de pertes mesurées dans la méthode d'essai de référence .....	93
Figure 6	– Schéma d'OTDR typique .....	98
Figure 7	– Illustration de montage d'essai pour l'affaiblissement de réflexion .....	99
Figure A.1	– Mesure de référence par cordon unique .....	103
Figure A.2	– Mesure d'essai par cordon unique .....	103
Figure B.1	– Mesure de référence à trois cordons .....	106

Figure B.2 – Mesure d'essai à trois cordons.....	106
Figure C.1 – Mesure de référence à deux cordons .....	109
Figure C.2 – Mesure d'essai à deux cordons.....	109
Figure C.3 – Mesure d'essai à deux cordons pour les connecteurs de type mâle-femelle.....	109
Figure D.1 – Mesure d'essai pour la méthode D.....	113
Figure D.2 – Emplacement des ports du câblage en essai .....	114
Figure D.3 – Construction graphique de $F_1$ et $F_2$ .....	115
Figure D.4 – Construction graphique de $F_1$ , $F_{11}$ , $F_{21}$ et $F_2$ .....	116
Figure D.5 – Représentation graphique de la mesure de l'ORL d'un OTDR .....	117
Figure D.6 – Représentation graphique de la mesure de la réflectance .....	118
Figure E.1 – Illustration de montage d'essai pour l'affaiblissement de réflexion .....	120
Figure E.2 – Mesure de l'affaiblissement interne du système $P_{ref2}$ .....	122
Figure E.3 – Mesure de l'affaiblissement interne du système $P_{ref1}$ .....	123
Figure E.4 – Mesure de la puissance réfléchie du système $P_{rs}$ .....	123
Figure E.5 – Mesure de la puissance d'entrée $P_{in}$ .....	124
Figure E.6 – Mesure de la puissance réfléchie.....	125
Figure F.1 – Illustration de montage d'essai pour l'affaiblissement de réflexion.....	126
Figure F.2 – Mesure de $P_{rs}$ avec les réflexions supprimées .....	127
Figure F.3 – Mesure de $P_{ref}$ avec un réflecteur de référence .....	128
Figure F.4 – Mesure de la puissance réfléchie du système $P_{rs}$ .....	128
Figure F.5 – Mesure de la puissance réfléchie .....	129
Figure H.1 – Mesure de l'affaiblissement des épissures et des macro-courbures .....	140
Figure H.2 – Mesure de l'affaiblissement avec des connecteurs fortement réfléchissants .....	141
Figure H.3 – Mesure de l'affaiblissement d'un câblage de courte longueur.....	142
Figure H.4 – Tracé de l'OTDR avec pic fantôme .....	143
Figure H.5 – Positionnement des curseurs.....	144
Figure H.6 – Affichage de la trace d'un OTDR bidirectionnel.....	145
Figure H.7 – Analyse des pertes de la trace d'un OTDR bidirectionnel.....	146
Figure I.1 – Obtention du niveau de puissance de référence $P_0$ .....	149
Figure I.2 – Obtention du niveau de puissance $P_1$ .....	149
Figure I.3 – Obtention du niveau de puissance de référence $P_0$ .....	150
Figure I.4 – Obtention du niveau de puissance $P_1$ .....	150
Figure I.5 – Obtention du niveau de puissance de référence $P_0$ .....	151
Figure I.6 – Obtention du niveau de puissance .....	151
Figure I.7 – Obtention du niveau de puissance de référence $P_0$ .....	152
Figure I.8 – Obtention du niveau de puissance $P_1$ .....	152
Figure I.9 – Obtention du niveau de puissance $P_6$ .....	152
Figure I.10 – Obtention du niveau de puissance de référence $P_0$ .....	153
Figure I.11 – Obtention du niveau de puissance $P_1$ .....	153
Figure J.1 – Résultat de mesure de l'affaiblissement spectral .....	155

Tableau 1 – Configurations du câblage .....	92
Tableau 2 – Méthodes et configuration des essais .....	93
Tableau D.1 – Longueurs typiques de cordons d'injection et de fin .....	112
Tableau G.1 – Exemples de pertes attendues (voir NOTE 1) .....	130
Tableau G.2 – Exemple d'accumulation d'incertitudes utilisant un seul appareil de mesure de la puissance .....	135
Tableau G.3 – Exemple d'accumulation d'incertitudes utilisant deux appareils de mesure de la puissance .....	136
Tableau H.1 – Exemple d'indice de groupe efficace des valeurs de réfraction .....	139

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

### PROCÉDURES D'ESSAI DES SOUS-SYSTÈMES DE TÉLÉCOMMUNICATION À FIBRES OPTIQUES –

#### Partie 4-2: Installations câblées – Mesure de l'affaiblissement de réflexion optique et de l'affaiblissement des fibres unimodales

##### AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 61280-4-2 a été établie par le sous-comité SC86C: Systèmes et dispositifs actifs à fibres optiques, du comité d'études 86 de l'IEC: Fibres optiques.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 1999, dont elle constitue une révision technique.

Les principales modifications portant sur cette précédente édition sont les suivantes:

- révision des mesures de réflectométrie optique dans le domaine temporel (OTDR);
- ajout des mesures de l'affaiblissement de réflexion optique (ORL);

- ajout d'annexes informatives sur les incertitudes de mesure, la configuration de l'OTDR, la vérification de l'affaiblissement des cordons d'essai et la mesure de l'affaiblissement spectral.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
86C/1238/FDIS	86C/1261/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 61280, publiées sous le titre général *Procédures d'essai des sous-systèmes de télécommunication à fibres optiques*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

**IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.**

## INTRODUCTION

Cette deuxième édition de l'IEC 61280-4-2 sur les essais de câblage installé en usine en unimodal suit le développement de la seconde édition de l'IEC 6180-4-1, qui, elle, traite des essais de câblage installé en usine, en multimodal.

Les normes de conception de câblage dans des bâtiments telles que l'ISO/IEC 11801 pour les bâtiments commerciaux, l'ISO/IEC 24702 pour les bâtiments industriels, l'ISO/IEC 24764 pour les centres de traitement de données et l'ISO/IEC 15018 pour le câblage résidentiel contiennent les spécifications pour ce type de câblage. Ces normes prennent en charge des longueurs de câble pouvant atteindre 2 km pour les bâtiments commerciaux et les centres de traitement de données et 10 km pour les bâtiments industriels. L'ISO/IEC 14763-3, qui prend appui sur ces normes de conception fait référence aux méthodes d'essai de la présente norme.

Différentes recommandations de l'UIT-T ont des exigences pour des applications sur des distances supérieures, à savoir les courtes distances (40 km), les longues distances (80 km) et les très longues distances (160 km). Les essais de câblage installé en usine sur ces distances sont couverts par la recommandation G.650.3 de l'UIT-T, qui fait référence aux méthodes d'essai de la présente norme.

# PROCÉDURES D'ESSAI DES SOUS-SYSTÈMES DE TÉLÉCOMMUNICATION À FIBRES OPTIQUES –

## Partie 4-2: Installations câblées – Mesure de l'affaiblissement de réflexion optique et de l'affaiblissement des fibres unimodales

### 1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 61280 s'applique à la mesure de l'affaiblissement et de l'affaiblissement de réflexion optique d'un câblage en fibre optique installé en usine utilisant des fibres unimodales. Ce câblage installé peut inclure des fibres optiques unimodales, des connecteurs, des adaptateurs, des épissures et d'autres dispositifs passifs. Le câblage peut être installé dans différents environnements tels que des bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et des centres de traitement de données, mais aussi dans des environnements extérieurs.

La présente norme peut être appliquée à tous les types de fibres unimodales y compris celles désignées comme des fibres de Classe B par l'IEC 60793-2-50.

Les principes de la présente norme peuvent s'appliquer aux câblages installés contenant des dispositifs de commutation (répartiteurs) et sur des plages de longueurs d'onde spécifiques, dans des situations dans lesquelles sont déployés des composants passifs sélectifs en longueurs d'onde, par exemple des dispositifs WDM, CWDM et DWDM.

La présente norme n'est pas destinée à s'appliquer à des câblages installés qui incluent des dispositifs actifs tels que des amplificateurs à fibres ou des égaliseurs de canaux de transmission dynamiques.

### 2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60793-2-50, *Fibres optiques – Partie 2-50: Spécifications de produits – Spécification intermédiaire pour les fibres unimodales de classe B*

IEC 60825-2, *Sécurité des appareils à laser – Partie 2: Sécurité des systèmes de télécommunication par fibres optiques (STFO)*

IEC 60874-14-2, *Connectors for optical fibres and cables – Part 14-2: Detail specification for fibre optic connector type SC-PC tuned terminated to single-mode fibre type B1*  
(disponible en anglais seulement)

IEC 61300-3-6, *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d'essais et de mesures – Partie 3-6: Examens et mesures – Affaiblissement de réflexion*

IEC 61300-3-35, *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Procédures fondamentales d'essais et de mesures – Partie 3-35: Examens et mesures – Examen visuel des faces terminales des connecteurs cylindriques à fibres optiques*

IEC 61315, *Etalonnage de wattmètres pour dispositifs à fibres optiques*

IEC 61746-1:2009, *Calibration of optical time-domain reflectometers (OTDR) – Part 1: OTDR for single-mode fibres*  
(disponible en anglais seulement)

IEC TR 62627-01, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Fibre optic connector cleaning methods*  
(disponible en anglais seulement)